

Capítulo 2

Titulo por definir

«La verdadera ciencia enseña, sobre todo, a dudar y a ser ignorante.»

Ernest Rutherford

RESUMEN: En este capítulo se define con detalle lo que es un procesador y su importancia en el mundo hoy en día. También se tratan dos arquitectura más concretas, la arquitectura DLX y la arquitectura ARM.

A continuación se define qué es un fallo y qué tipos de fallos pueden ocurrir en los sistemas. Además se explican algunas técnicas de tolerancia a fallos.

Para terminar se justifica la importancia de la tolerancia en los sistemas y concretamente porque es necesaria la tolerancia en los microprocesadores.

2.1. Tolerancia a Fallos

La tolerancia a fallos se define como la capacidad de un sistema de funcionar correctamente incluso si se produce un fallo o anomalía en el sistema

Existen dos tipos de tolerancia; tolerancia estática y tolerancia dinámica.

Aquellos fallos que no se enmascaran por no usarse el segmento donde se producen pueden causar graves consecuencias, para ello existen técnicas de tolerancia a fallos que se comentan a continuación.

2.1.1. Tolerancia estática

...

2.1.2. Tolerancia dinámica

...

2.1.3. Tolerancia en microprocesadores

...

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,
se le secó el cerebro de manera que vino
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

ARNAU LLOMBART, V. Manual DLX. ????

BRINKGREVE, R., SWOLFS, W. y ENGIN, E. *ARM Architecture Reference Manual Thumb-2 Supplement*. 2011. ISBN 9781597180948.

HABINC, S. Functional Triple Modular Redundancy (FTMR). *Design and Assessment Report, Gaisler Research*, páginas 1–56, 2002.

HENNESSY, J. L. y PATTERSON, D. A. *Arquitectura de Computadores: Un enfoque cuantitativo*. Mcgraw Hill Editorial, 1993. ISBN 1558600698.

HENNESSY, J. L. y PATTERSON, D. A. *Computer Architecture, Fourth Edition: A Quantitative Approach*. 0. 2006. ISBN 0123704901.

HU, A. C. y ZAIN, S. NSEU Mitigation in Avionics Applications. vol. 1073, páginas 1–12, 2010.

INVESTIGATION, A. O. ATSB TRANSPORT SAFETY REPORT Aviation Occurrence Investigation AO-2008-070 Final. (October), 2008.

JEDEC. Measurement and Reporting of Alpha Particle and Terrestrial Cosmic Ray Induced Soft Error in Semiconductor Devices: JESD89A. *JEDEC Solid State Technology Association*, páginas 1–85, 2006.

MELIS, W. K. *Reconstruction of High-energy Neutrino-induced Particle Showers in KM3NeT* .. Tesis Doctoral, 2014.

PASCUAL, J. M. *Simulador DLX con repertorio multimedia*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2011.

SADASIVAN, S. An introduction to the arm cortex-m3 processor. 2006.